

06° ANS Meeting: 26/10/2008 Asiago (VI)

Programma

A.Frigo: Introduzione della fotometria di profilo (PSF fitting) in ANS Photometry

S.Dallaporta: La fotometria di profilo in campi affollati. Test del "bagigio" su Nova V458 Vul e Nova V5558 Sgr

U.Munari: Il tempo di posa corretto e valutazione dell'errore osservativo

U.Munari: Nova Cyg 2006: un libro di testo